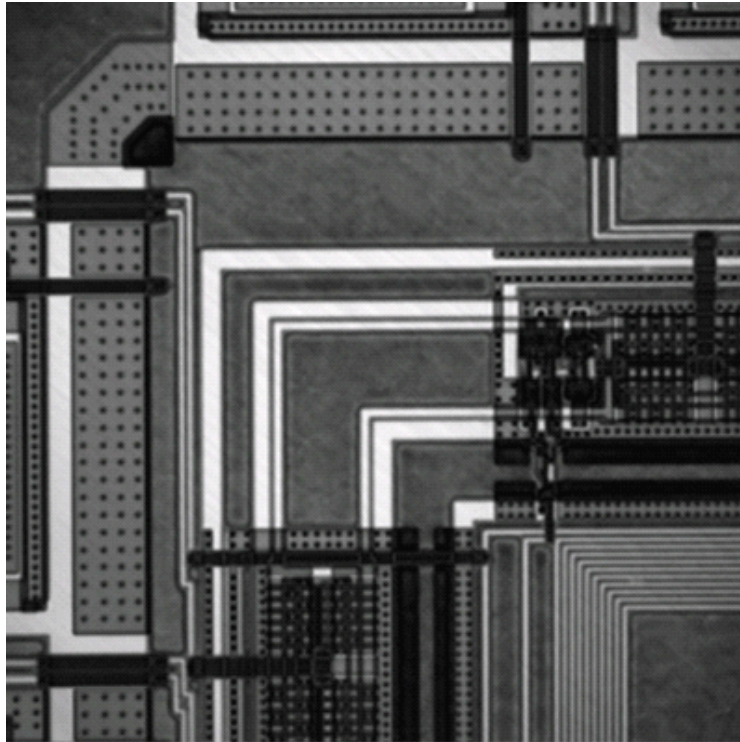


## IR(红外线)观察

---

IR 观察对使用了硅片、薄膜等透射红外线（IR）材料的电子器件的内部观察十分有效。最近，特别适用于半导体硅衬底侧的 CSP 研究开发。此外，除了 IR 观察，IR 物镜被用于近红外线拉曼光谱仪，IR 显微镜被用于 YAG 激光（1064 nm）的激光修正。

★IC



★IC

